DEUTSCHLAND

® BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift

① DE 3721754 A1

(f) Int. Cl. 4: H02J7/00 H 01 M 10/48



DEUTSCHES PATENTAMT 21) Aktenzeichen: P 37 21 754.2 Anmeldetag: 1. 7.87 43 Offenlegungstag: 12. 1.89

(7) Anmelder:

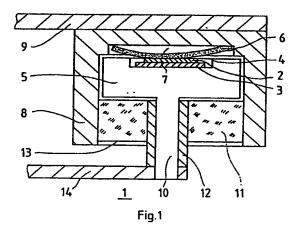
Asea Brown Boveri AG, 6800 Mannheim, DE

@ Erfinder:

Meinhold, Henner, Dipl.-Phys. Dr., 6902 Sandhausen, DE; Ziegenbein, Botho, Dipl.-Phys. Dr., 6901 Neckarsteinach, DE; Petri, Günther, 6902 Sandhausen, DE

(S) Überbrückungselement zur Sicherung von Batteriezellen

Das Überbrückungselement (1) ist einer einzelnen Batteriezelle oder einer Batteriezellengruppe einer aus einer Vielzahl seriengeschalteter elektrochemischer Batteriezellen bestehenden Hochtemperatur-Speicherbatterie parallelgeschaltet und dient sowohl zur Ladungszustandssymmetrierung von intakten Batteriezellen als auch zur irreversiblen Überbrückung von hochohmig ausfallenden, zerstörten Zellen. Es besteht aus zwei in Serie angeordneten Halbleiter-Bauelementen (2), insbesondere Halbleiterdioden, Varisto-ren oder NTC-Widerständen, mit jeweils unterschiedlicher Strom/Spannungs-Charakteristik. Bei potentiostatischer Überladung einer Batteriezelle wird das erste Halbleiterbauelement (2) niederohmig, so daß der zur Ladung weiterer Batteriezellen notwendige Stromfluß allein durch den Leckstrom (I_{S3}) des zweiten Halbleiterbauelementes (3) bestimmt wird. Bei hochohmigem Ausfall einer zerstörten Batteriezelle legieren beide Halbleiterbauelemente (2, 3) durch und schließen die Zelle irreversibel niederohmig kurz.



9. Überbrückungselement nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Halbleiterbauelemente (2, 3) wenigstens bereichsweise in einer Ausnehmung (4) des schmelzbaren Bauteils (5) angeordnet sind.

10. Überbrückungselement nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch eine monolitische Interagtion der zwei seriell verschalteten Dioden auf einem

Halbleiterchip.

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Überbrückungseleschaltung von zwei in Abhängigkeit des Stromes 15 ment zur Sicherung von Batteriezellen gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 und findet vorzugsweise Anwendung bei aus wiederaufladbaren elektrochemischen Speicherzellen aufgebauten Hochtemperatur-Speicherbatterien.

Ein solches Überbrückungselement zur Sicherung von Batteriezellen ist aus der DE-PS 28 19 584 bekannt. Dort werden die Vor- und Nachteile von wiederaufladbaren elektrochemischen Batteriezellen mit Festelektrolyten erläutert. Der z.B. bei Natrium/Schwefel-Speicherzellen verwendete Elektrolyt aus β -Aluminiumoxid hat im Gegensatz zum Blei-Akkumulator den Vorteil, daß praktisch keine Selbstentladung stattfindet und beim Laden keine Nebenreaktionen ablaufen, wie etwa eine Wasserzersetzung beim Blei/Bleioxidsystem. Diesen Vorteilen steht der betriebliche Nachteil gegenüber, daß solche Zellen weder überladen noch entladen werden können, wie dies im Blei-Akkumulator möglich ist.

Aus diesem Grund wird ohne den Einsatz von überbrückenden Hilfsmitteln in einer Serienschaltung die Gesamtkapazität durch die Zelle mit der geringsten Kapazität bestimmt. Besonders schwerwiegend ist, daß Speicherzellen, die z.B. mit einem anderen Ladezustand eingesetzt werden, nie mit dem übrigen Strang synchronisiert werden können. Beim Blei-Akkumulator ist es möglich, durch Überladung - mit Wasserstoff/Sauerstoff-Entwicklung (Ausgleichsladung) - alle Zellen in den gleichen Zustand zu versetzen.

Um dieser unterschiedlichen Aufladung der Speicherzellen einer Batterie entgegenzuwirken, können zunächst mehrere Speicherzellen parallelgeschaltet werden, bevor mehrere solcher Gruppen aus parallelgeschalteten Zellen in Serie gelegt werden. Dadurch wird erreicht, daß sich innerhalb einer Gruppe, die aus mehreren parallelgeschalteten Zellen besteht, aufgrund von Ausgleichsströmen der gleiche Ladezustand aller Zellen einstellt.

Eine grundlegende Verbesserung des Aufladezustandes einer Batterie läßt sich allerdings so ohne den Einsatz von überbrückenden Hilfsmitteln ebenfalls nicht erreichen, da weiterhin der Parallelblock mit der kleinsten Kapazität die Gesamtkapazität der Batterie bestimmt und die Ladezustände verschiedener Blöcke nicht ausgeglichen werden können. In der DE-PS 28 19 584 wird deshalb eine die Batteriezelle (n) überbrückende Schaltung zur Sicherung von Speicherzellen vorgeschlagen, die eine vollständige Aufladung einer jeden Speicherzelle bis zu ihrer maximalen Kapazität ermöglicht und damit zur Symmetrierung des Ladungszustandes von Batterien dient. Dabei wird eine Zenerdiode eingesetzt, deren Nennspannung gleich der maximalen Ladespannung der Batteriezelle ist. Aus der DE-OS 35 42 838 ist ein Überbrückungselement zum irzeversiblen Kurzschließen von hochohmig ausfallenden

Patentansprüche

1. Überbrückungselement zur Sicherung von in Serienschaltung zu einer Batterie zusammengeschalteten elektrochemischen Batteriezellen oder Gruppen von mehreren parallelgeschalteten Batteriezellen auf der Basis von Alkalimetall, Chalkogen und einem alkali-ionenleitenden Festelektrolyten, wobei jeder in Serie geschalteter Batteriezelle oder jeder Gruppe von Batteriezellen mindestens je ein 10 Überbrückungslement parallelgeschaltet ist, das beim Erreichen einer vorgebbaren, maximalen Aufladekapazität der Batteriezellen deren Stromkreis überbrückt, gekennzeichnet durch die Serienoder der Spannung einen hochohmigen bzw. niederohmigen Zustand annehmenden Halbleiterbauelementen (2, 3) mit jeweils unterschiedlicher Strom/Spannung-Charakteristik, wobei das erste Halbleierbauelement (2) im hochohmigen Zustand 20 einen geringeren Leckstrom (152) aufweist, als das zweite Halbleiterbauelement (3; Is3), das zweite Halbleiterbauelement (3) bei einer höheren Spannung (Urmax3) bzw. einem höheren Strom vom hochohmigen in den niederohmigen Zustand übergeht 25 als das erste Halbleiterbauelement (2, URmazz) und das erste Halbleiterbauelement (2) exakt bei Erreichen der maximalen Ladespannung der Batteriezelle bzw. der Batteriezellengruppe vom hochohmigen in den niederohmigen Zustand wechselt.

2. Überbrückungselement nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch den Einsatz von Halbleiterdio-

den als Halbleiterbauelemente.

3. Überbrückungselement nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch den Einsatz von Varistoren als 35 Halbleiterbauelemente.

4. Überbrückungselement nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch den Einsatz von NTC-Wider-

ständen als Halbleiterbauelemente.

5. Überbrückungselement nach einem der Ansprü- 40 che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Halbleiterbauelemente (2, 3) zusammen mit einem schmelzbaren Bauteil (5) innerhalb eines Gehäuses (8) angeordnet sind, das aus einem elektrisch leitenden Material gefertigt und mit einem positiven und 45 negativen elektrischen Anschlußelement (9, 14) ausgerüstet ist, mit denen jeweils ein Anschlußpol eines Halbleiterbauelementes (2, 3) elektrisch leitend in Verbindung steht, während die weiteren beiden Anschlußpole der Halbleiterbauelemente 50 (2, 3) miteinander verbunden sind.

6. Überbrückungselement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Anschlußpol des ersten Halbleiterbauelementes (2) über ein elektrisch leitendes Kontaktelement (6) in Form ei- 55 ner Feder mit dem Gehäuse (8) und dem daran befestigten Anschlußelement (9) in elektrisch lei-

tender Verbindung steht.

7. Überbrückungselement nach Anspruch 5 und/ oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite 60 Anschlußpol des zweiten Halbleiterbauelementes (3) über einen stabförmigen Innenleiter (10) direkt oder zusätzlich über das schmelzbare Bauteil (5) an das positive Anschlußelement (14) elektrisch leitend angeschlossen ist.

8. Überbrückungselement nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (8) durch eine temperaturbeständige Glas-

(zerstörten) Batteriezellen in einer Batterieverschaltung mit mehreren parallelen und seriellen Einzelzellen oder Zellgruppen bekannt. Dabei wird eine Halbleiterdiode als spannungssensitives Element für die Spannungsumkehr an der defekten Batteriezelle eingesetzt. Eine Batteriezelle wird insbesondere bei Bruch ihres Festelektrolyten hochohmig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Überbrückungselement zur Sicherung von Batteriezellen der eingangs genannten Art anzugeben, das sowohl eine 10 Ladungszustandssymmetrierung von intakten Batteriezellen als auch eine irreversible Überbrückung von hochohmig ausfallenden, zerstörten Zellen herstellen kann.

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 gekenn- 15 zeichneten Merkmale gelöst.

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, daß das Überbrückungselement sowohl eine vollständige Aufladung aller Batteriezellen einer Hochtemperatur-Speicherbatterie als auch eine 20 Überbrückung einer defekten Batteriezelle ermöglicht. Das Überbrückungselement stellt quasi ein Kombielement zur Symmetrierung und irreversiblen Überbrükkung dar. Trotzdem ist das Überbrückungselement sehr einfach und platzsparend aufgebaut, ist kostengünstig 25 herstellbar und besitzt eine auch hinsichtlich der hohen Dauerbetriebstemperatur von Hochtemperatur-Batterien erforderliche thermische Stabilität.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele erläutert

Es zeigen:

kungselementes.

Fig. 2 den Anschluß des symmetrierenden Überbrükkungselementes an eine Batteriezelle,

Fig. 3 eine Serienschaltung von drei Batteriezellen, zu denen drei symmetrierende Überbrückungselemente 40 parallelgeschaltet sind,

Fig. 4 den schematischen Aufbau einer Hochtemperatur-Speicherbatterie,

Fig. 5 die Strom/Spannungs-Kennlinie des symmetrierenden Überbrückungselementes.

In Fig. 1 ist der Aufbau eines symmetrierenden Überbrückungselementes 1 dargestellt. Das Überbrückungselement 1 weist zwei übereinanderliegende, scheibenförmige Halbleiterbauelemente 2 und 3 auf. Als Halbleidung (es sind die Kathode des Bauelementes 2 und die Anode des Bauelementes 3 miteinander kontaktiert). Die beiden Halbleiterbauelemente 2, 3 liegen in einer Ausnehmung 4 einer scheibenförmigen, metallischen Kontaktscheibe 5 (vorzugsweise aus Kupfer), und zwar 55 ist die Unterseite des Halbleiterbauelementes 3 (= Kathode) mit der Kontaktscheibe 5 kontaktiert. Auf die Oberseite des Halbleiterbauelementes 2 (= Anode) drückt eine metallische Kontaktfeder 6 (Blattfeder). Die Kontaktfeder 6 stützt sich gegen eine Ausnehmung 7 eines metallischen Gehäuses 8 ab. Mit der Oberseite des Gehäuses ist ein stabförmiges negatives Anschlußelement 9 verbunden.

An die Kontaktscheibe 5 ist ein das Gehäuse überragender, stabförmiger Innenleiter 10 angeformt. Zwischen dem stabförmigen Innenleiter 10 und dem Gehäuse 8 befinden sich eine Glaseinschmelzung 11 sowie eine abdichtende Isolierhülle 12. Die Glaseinschmelzung 11

ist nach außen mit einer Isolierscheibe 13 abgeschlossen. Auf das Ende des stabförmigen Innenleiters 10 ist ein positives Anschlußelement 14 aufgesetzt.

In Fig. 2 ist der Anschluß eines symmetrierenden Überbrückungselementes an eine Batteriezelle (elektrochemische Speicherzelle 15 einer Hochtemperatur-Speicherbatterie dargestellt. Das Überbrückungselement 1 ist über sein negatives Anschlußelement 9 mit dem negativen Pol und über sein positives Anschlußelement 14 mit dem positiven Pol der Batteriezelle 15 verbunden. Das Überbrükkungselement 1 ist als Serienschaltung der zwei Halbleiterbauelemente 2, 3 dargestellt, wobei Halbleiterdioden vorgesehen sind. Der innere Widerstand der Batteriezelle 15 ist mit Ribezeichnet. Die EMK der Batteriezelle 15 beträgt z.B. 2 Volt.

In Fig. 3 ist eine Serienschaltung von drei Batteriezellen (elektrochemische Speicherzellen) gezeigt, zu denen drei symmetrierende Überbrückungselemente parallelgeschaltet sind. Die schematisch dargestellten Batteriezellen 16, 17, 18 gehören zu einer hier nicht dargestellten Hochtemperatur-Speicherbatterie. Jede der Batteriezellen 16, 17, 18 wird nach außen hin von einem metallischen Gehäuse 19 begrenzt, innerhalb dessen ein becherförmiger Festelektrolyt 20 angeordnet ist. Dieser ist aus Betaaluminiumoxid gefertigt und trennt die beiden Reaktandenräume 21 und 22 voneinander. Der Innenbereich des Festelektrolyten 20 dient als Anodenraum 21 und ist mit Natrium gefüllt, während zwischen dem metallischen Gehäuse 19 und dem Festelektrolyten 20 der Kathodenraum 22 vorgesehen ist, der Schwefel enthält. In den Reaktandenraum 21, 22 ragt jeweils ein Stromkollektor 23 bzw. 24. Wie Fig. 3 zeigt, steht der in den Festelektrolyten 20 der Batteriezelle 18 hineinragende Stromkollektor 23 über einen elektrischen Leiter 25 mit Fig. 1 Den Aufbau eines symmetrierenden Überbrük- 35 dem Stromkollektor 24 in Verbindung, der in den Kathodenraum 22 der benachbarten Batteriezelle 17 hineinragt. Gleichzeitig ist der Stromkollektor 23 mit dem positiven Anschlußelement 14 des Überbrückungselementes 1 verbunden, das zur Speicherzelle 19 parallel geschaltet ist. Der Stromkollektor 24 dieser Batteriezelle 18 steht elektrisch leitend mit dem negativen Anschlußelement 9 des Überbrückungselementes 1 in Verbindung. In entsprechender Weise sind die zu den übrigen Batteriezellen parallelgeschalteten Überbrückungselemente 1 mit diesen verschaltet.

In Fig. 4 ist der schematische Aufbau einer Hochtemperatur-Speicherbatterie dargestellt. Die Batterie ist aus p in Serie geschalteten Blöcken gebildet, wobei jeder Block m parallele Zweige aufweist, die jeweils aus n terbauelemente finden vorzugsweise Dioden Verwen- 50 in Serie liegenden Batteriezellen bestehen. Die äußeren Anschlußpole der Batterie sind mit Ziffern 26, 27 bezeichnet. Nach der Beschreibung des Aufbaues eines Überbrückungselementes, des Aufbau einer Hochtemperatur-Speicherbatterie und der Beschaltung einer Batteriezelle mit einem Überbrückungselement wird nachfolgend die Funktionsweise eines Überbrückungselementes erläutert. Hierzu wird auf Fig. 5 verwiesen. In Fig. 5 ist die Strom/Spannung/Kennlinie des symmetrierenden Überbrückungselementes dargestellt. Diese Kennlinie erhält man durch die Hintereinanderschaltung von zwei Dioden als Halbleiterbauelemente 1, 2 mit jeweils unterschiedlicher Durchbruchspannung (Sperrspannung) und jeweils unterschiedlichem Leckstrom (Sperrstrom). Die Durchbruchspannung des ersten Halbleiterbauelementes 2 beträgt z. B. $U_{Rmax} = 3$ Volt, der Leckstrom beträgt z. B. $I_{S2} = -3$ Milliampere, die Durchbruchspannung des zweiten Halbleiterbauelementes 3 beträgt z. B. $U_{Rmax3} = -12$ Volt, der Leck-

strom z. B. Is = 10 Milliampere. Der Quadrant I der Fig. 5 zeigt den bei defekter Batteriezelle 15 (z.B. hochohmig durch Bruch des Festelektrolyten) gültigen Kennlinienast und der Quadrant II zeigt den bei intakter Batteriezelle gültigen Kennlinienast.

Nachfolgend wird zuerst der Quadrant II der Kennlinie gemäß Fig. 5 betrachtet, d.h. es wird insbesondere das Verhalten des Überbrückungslementes 1 bei potentiostatischer Überladung erläutert. Um die leeren Batte-Fig. 4 aufzuladen, wird an die äußeren Anschlußpole 26, 27 der Batterie eine Stromquelle angeschlossen, die den Ladestrom liefert. Die Halbleiterbauelemente 2, 3 der den Zellen parallelliegenden Überbrückungselemente befinden sich im Sperrzustand, so daß kein Strom über die Überbrückungselemente fließt. Hat die Spannung der Batteriezelle einen Wert von z.B. 2 Volt erreicht (= EMK der Batteriezelle), so sind sie auf ihre maximale Kapazität aufgeladen. Durch die Aufladung sind die Zellen hochohmig geworden, d.h. der durch sie fließende 20 Strom wird wesentlich geringer. Da der durch die geladenen Zellen fließende Strom sehr klein ist, hat dies zur Folge, daß weitere mit den geladenen Zellen in Serie liegende, noch nicht vollständig auf ihre Maximalkapazität aufgeladene Zellen, nicht mehr weiter aufgeladen 25 werden, d.h. bei einer Serienschaltung ohne überbrükkende Hilfsmittel bestimmt die Zelle oder die Gruppe von Zellen mit der geringsten Kapazität die Gesamtkapazität aller Zellen der Batterie.

Eine vollständige Aufladung aller in Serie geschalte- 30 ter Zellen oder Gruppen parallelgeschalteter Zellen wird durch die Parallelschaltung der Überbrückungselemente an die Batteriezellen ermöglicht. Die Durchbruchspannung des ersten Halbleiter-Bauelementes 2 entspricht exakt der maximalen Ladespannung einer 35 Zelle oder der maximalen Ladespannung der Zellen einer Gruppe. Hat die Zelle bzw. haben die Zellen einer Gruppe bei der Aufladung eine Spannung von z.B. 3 Volt erreicht (potentiostatische Überladung), so bricht das erste Halbleiterbauelement 2 (Sperrspannung UR 40 max2 = -3 Volt) zusammen und der Sperrstrom I_{S3} des zweiten Halbleiterbauelementes mit $U_{Rmax} = -12 \text{ Volt}$ bestimmt dann den zum Ladungsausgleich beitragenden Sperrstrom, d.h. der zur weiteren Aufladung von noch nicht ihre Maximalkapazität aufweisenden Zellen not- 45 wendige Strom fließt jetzt nicht mehr über die bereits vollständig geladene Batteriezelle, sondern nur noch über das parallele Überbrückungselement. Damit kann der Stromkreis der bereits aufgeladenen Zellen überbrückt werde, bis alle Zellen der Batterie auf ihre maxi- 50 male Kapazität aufgeladen sind. Nach Abbau der Überspannung an der überladenen Zelle sinkt der Strom vom-Wert des Sperrstromes Is wieder auf den sehr geringen Wert des Leckstromes Iss des ersten Halbleiterbauelementes 2 ab, d.h. das Überbrückungselement wird wie- 55 der stromfrei bzw. fast stromfrei.

Nachfolgend wird der Quadrant I der Kennlinie gemäß Fig. 5 betrachtet, d.h. es wird das Verhalten des Überbrückungselementes beim hochohmigen Ausfall einer zerstörten Batteriezelle erläutert. Bei Natrium/ 60 Schwefel-Batteriezellen (siehe Fig. 3) hat es sich gezeigt, daß ein derartiger Defekt meist dadurch auftritt, daß der Festelektrolyt Risse bekommt, so daß die Reaktionsstoffe Natrium und Schwefel direkt miteinander reagieren können. Die Batteriezelle gibt dann keine 65 Spannung mehr ab mehr als einen Faktor 2 größer ist, als der ohmsche Widerstand einer intakten Batteriezelle. Die Folge hiervon ist, daß durch den Zweig mit der

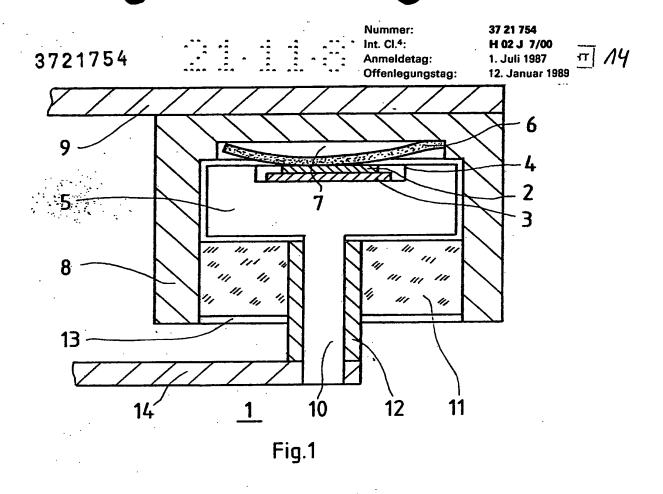
defekten Batteriezelle nur ein sehr geringer oder kein Lade- oder Entladestrom fließt. Ist der Widerstand der defekten Batteriezelle sehr groß, so fällt der Zweig, in dem die Batteriezelle angeordnet ist, vollständig für die Stromversorgung aus. Dies bedeutet, daß die Kapazität der gesamten Batterie unter diesen Bedingungen um ein Faktor (m-1)/m kleiner ist als jene einer intakten Batterie (siehe hierzu auch Fig. 4).

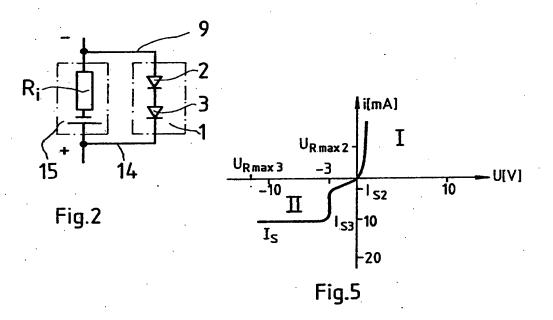
Wird eine z.B. durch den Bruch ihres Festelektrolyten riezellen der Hochtemperatur-Speicherbatterie gemäß 10 zerstörte Batteriezelle hochohmig, so bedeutet dies, daß die Spannungen an ihren Stromkollektoren 23 und 24 umgepolt werden (Spannungsumkehr). Damit kommt es auch zu einer Umpolung der Spannung an den elektrischen Anschlußelementen 9 und 14 des jeweiligen Überbrückungselementes 1. Der Strom fließt jetzt nicht mehr durch die Batteriezelle, sondern wird von dem Überbrückungselement 1 übernommen. Die im Überbrükkungselement 1 angeordneten Halbleiterbauelemente 2, 3 (Dioden) sind so über ihre Anschlußpole mit den Anschlußelementen 9 und 14 verbunden, daß das Überbrückungselement jetzt in Durchlaßrichtung gepolt ist, d.h. es kann ein großer Strom durch es hindurchfließen. Durch diesen hohen Strom kommt es zu einer starken Temperaturerhöhung innerhalb der Halbleiterbauelemente 2, 3, die zu einer Durchlegierung der in Flußrichtung betriebenen Halbleiterbauelemente führt, so daß ein dauerhaft großer Strompfad durch das Überbrükkungselement 1 hindurch ausgebildet wird. Die metallische Kontaktscheibe 5 wird ebenfalls aufgeschmolzen, so daß ein optimaler elektrisch leitender Kontakt zwischen der Kontaktscheibe 5 und dem Halbleiterbauelement 2,3 gebildet wird. Auf diese Weise wird die defekte Batteriezelle irreversibel niederohmig kurzgeschlossen und behindert nicht die Auf- bzw Entladung der intakten Batteriezellen.

Die monolitische Integration der zwei seriell verschalteten Halbleiterbauelemente 2,3 (Dioden) in einem Chip ist möglich. Ein wesentlicher Vorteil des Kombiclementes gegenüber einem reinen Überbrückungselement mit nur einem Halbleiterbauelement ist die Eigenschaft, daß Unsymmetrien durch die streuenden und temperaturabhängigen Sperrströme nur eines Halbleiterbauelementes (Halbleiterdiode) im Überbrückungselement ausgeglichen werden.

Als Halbleiterbauelemente 2, 3, werden vorzugsweise Halbleiterdioden verwendet, wie bereits erwähnt. Es jedoch auch Varistoren (variable resikönnen stor = Halbleiter, dessen Widerstand mit zunehmender Spannung abnimmt) und NTC-Widerstände (Negativ temperature-coeffizient-Widerstand = Halbleiterwiderstand, dessen Widerstand bei Erwärmung, z.B. infolge Stromdurchgang, abnimmt; Heißleiter) eingesetzt werden. Auch bei Einsatz von Varistoren oder NTC-Widerständen ist es wesentlich, daß jeweils zwei Halbleiterbauelemente mit unterschiedlicher Strom/-Spannung-Charakteristik zusammengesetzt werden, um eine Kennlinie ähnlich der in Fig. 5 dargestellten zu erzielen.

- Leerseite -





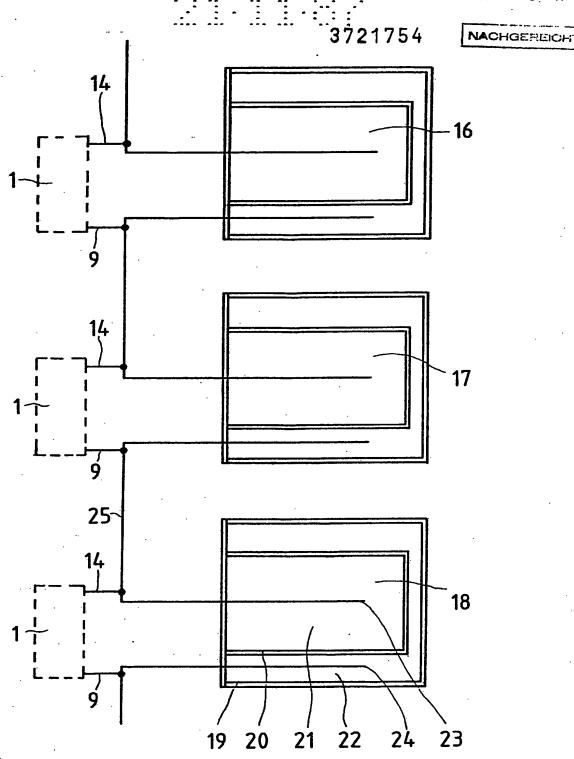


Fig.3

